⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公開

② 公開実用新案公報(U) 平1-152271

@Int. Cl. 4

識別配号

黀

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)10月20日

G 01 R 31/28 31/02

K-6912-2G 6829-2G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全 頁)

母考集の名称 回路基板検査装置

> 包実 顧 昭63-49480

> > 利

傑

❷出 願 昭63(1988)4月13日

切考 案 者

東京都豊島区池袋 2-908-8 コア星望ビル 株式会社

横尾製作所本社池袋分室内

砂考 集 者 斉 田 群馬県富岡市神農原1112番地 株式会社横尾製作所富岡工

場内

砂考 案 者

群馬県富岡市神農原1112番地 株式会社横尾製作所富岡工

切出 顯 人 株式会社横尾製作所

東京都北区淹野川7丁目5番11号

四代理 人 弁理士 佐藤 一雄

外3名



#### 明 組 普

# お案の名称 回路基板検査装置

#### 2. 実用新案登録請求の範囲

- - 2. 固定板とガイド板の間に、ワイヤビーム



の途中部分を遊動可能に受けるガイド孔を有する 撓み防止板が固定板と一体的に設けられている語 水項 1 記載の回路基板検査装置。

3. ガイド板が開定板に向かって所定ストロークだけ後退可能に設けられ、ガイド板と固定板の間にガイド板の後退に弾性的に抗するスプリングが介装されている請求項1記載の回路基板検査装置。

#### 3. 考案の詳細な説明

[考案の目的]

(産業上の利用分野)

本考案は、1 C等の電子部品単体、回路基板上に実装された各種部品、あるいは基板上の回路の 導通等の電気的な検査を、多数本のワイヤビーム を用いて行なうための回路基板検査装置に係り、 特に敬細ピッチに対応できるワイヤビーム案内構 造の改良に関する。

(従来の技術)

一般に、0.2㎜以下のピッチの被検査点が縦

和二二

横に配列されているような微細ピッチ被検査点に 対する電気的検査については、コイルスプリング を用いた周知のスプリングピン式プローブでは、 ピン自体の径が太すぎて前記ピッチ間隔に対応さ せることができない。

そこで従来は、例えば特開昭58-7835号公報に示されているように、バックリングピームプローブ、すなわち直径0.1 mm程度のワイヤビームを被検査点位置に対応させてプロック本体に多数配列し、各ワイヤビームの娩曲により検査点との接触圧およびストロークを得るようにしたプローブアッセンブリを有する回路基板検査装置が提案されている。

(考案が解決しようとする課題)

ところで、前記従来のプローブアッセンブリ技 置では、わずか直径0.1 mm程度のワイヤの提曲 力を利用してストロークおよび接触圧を得る方法 を採っているため、そのストロークは0.5 mm程 度、接触圧は10g程度と微少のものであって、 実際の使用に当っては、種々の問題を含み、また

### 公開実用平成 1-152271



使用条件が厳しく限定されている。

すなわち、先端が鋭角に磨かれたワイヤピームの全長寸法の加工バラ付き、およびそれら多数のワイヤピームをプロック本体に取付けた場合の取付精度上のバラ付き等により、各ワイヤピームの先端には、わずかではあるがバラ付きがもしてものが、わずかなバラ付きであっても、りなって対しては大きな制合となってその影響が大きく、被検査点に接触しない。接触であったり、接触しても圧力が不足する等。不均一による導通不安定を生じるおそれがある。

この場合、ストロークを大きくして接触不均一の問題を回避しようとしても、ワイヤピームの復元性が充分に得られず、また提曲を大きくすれば接曲による傾き角も大きくなって検査点上での原子であるため、検査に正接するおそれがあり、接出を大きくすればするほど、また各ワイヤと、供産曲の方向性が不均一であればあるほど、の位置ずれが大きくなり、検査点から外れてしま



うという問題がある。

そこで、本出願人は先に、特別昭61~ 275667号公報に示されているように各ワイヤビームの提曲方向をそろえて安定した動作が得られるようにしたプロープアッセンブリ装置を提案した。

すなわち、この公知技術では、リード線接続を 容易にするためにその部分のピッチを拡げるとと もに、ワイヤビームを予め清削させておいて提出 を生じ曷くする工夫をしたものである。

ところが反面、ワイヤビームが重合配列されているため、各ワイヤビームの説曲時の提み寸法が違い、針先の接触圧がそれぞれ異なってきることの接触圧のバラ付きにより測定の不安定をきっている。また、前記従来のプロークが小さいう問題がある。また、接触圧やストロークが小さいため使用範囲が限定され、汎用性がない各種被強力してそれぞれ専用装置を作らねばならず、不経済であるとともに、その使用範囲が特定の狭い範囲にならざるを得ないという問題が

#### 公開実用平成 1-152271

7

ある。

本考案は、かかる現況に鑑みなされたもので、被検査点に接触する各ワイヤピームの先端間に、従来程度のバラ付きがあっても、検査時の接触圧が不安定となることがなく、またストロークや接触圧を大きくすることができるとともに、ストロークや接触圧を変えて汎用性を持たせることができるプロープアッセンブリ装置を有する回路基板検査装置を提供することを目的とする。

#### [考案の構成]

(課題を解決するための手段)

本考案は、前記目的を達成する手段として、検査すべき被検査体に対向して相対的に上下に移動するベースと、このベースにスライドガイド部材を介して上下方向にスライド可能に取付けられた固定板の固定板の被査体側の部位に固定板の関係を保持して設けられ、ガイド孔を有するがイド板と、基端側が前記ガイド板のガイドれた多数本の導電性ワイドルに遊動可能に挿入された多数本の導電性ワ

イヤビームと、固定板の被検査体側と反対の側へ の後退に弾性的に抗するスプリングとを備え、こ のスプリングにより前記ワイヤビームの後退スト ロークおよび接触圧を得るようにしたことを特徴 とする。

(作 用)

本考案に係る回路基板検査装置においては、ベースが被検査体に接近する方向に相対移動すると、各ワイヤビームの先端が被検査体の各検査点に接触する。ところで、各ワイヤビームは、その基端側が固定板に貫通固定されているとともに、先端部がガイド板のガイド板との間には、所定の開闢がかいるので、各ワイヤビームの先端が各検査点に接触すると、各ワイヤビームは固定板とガイド板との間で多少機み、これにより各ワイヤビームの先端間のバラ付きが吸収される。

ベースが被検査体にさらに相対的に接近すると、 ベースと固定板との間で作用するスプリングが縮 小し、これによりワイヤピームの後退ストローク



および接触圧が得られる。

(実施例)

つぎに、木考案の実施例を図面を参照して説明する。

第1実施例を示す第1図ないし第3図において、 符号1は取付けベースであり、この取付けベース 1は、検査すべき回路基板2に対向して相対的に 移動可能に配されている。この取付けベース1の 阴口部1aの上面側には、門形をなす枠体3がピス4を介して取付けられており、この枠体3の上 面中央部には、第1図に示すように、阴口部3a が設けられている。

前記枠体3の上面四隅部には、4本の軸体5が 前記取付けベース1の相対移動方向にスライド可 能に配されており、各軸体5の上端部には、抜け 止めブロック6がピス7を介してそれぞれ取付け られている。そして各軸体5は、抜け止めプロッ ク6を取外すことにより、枠体3から取外すこと ができるようになっている。

前記各軸体5の下端部には、第1図および第3

図に示すように太径部5 a が設けられており、この部分には、固定板8、撓み防止板9、およびガイド板10が取付けられている。

すなわち、各軸体5の太径部5 a 直上位置には、 固定板8が挿道配置され、その下面が太径部5 a に当接して位置決めされている。また各軸体5の 太径部5 a には、撓み防止板9が挿道配置されて おり、また各軸体5の下端部には、各軸体5に螺 装されたピス11を介してガイド板10が固定されている。

前記固定板8と撓み防止板9とは、スペーサ 1 2 および止めねじ13を介し所定間隔で一体に 連結されており、また前記各板8、9、10は、 スペーサ16を介して止めねじ17により一体に 連結されている。そしてこれにより、固定板8と ガイド板10との間に、軸体5のスライド方向に 所要の間隔が形成されている。

前記撓み防止板9およびガイド板10の中央部には、第1図に示すように関口部9a, 10aが それぞれ設けられており、これら各関口部9a,



10aには、後述する多数本のワイヤビーム18 の中間部および先端部を遊動可能に押通支持する ガイド孔19a, 20aを有するワイヤ挿通板 19, 20がそれぞれ設けられている。

前記多数本のワイヤビーム18は、第1図に示すように検査すべき回路基板2の検査点の配列に合わせて例えば枠形に列をなして整列配置されており、その長手方向上半部は、相隣るワイヤビーム18の間隔が広くなるように回曲成形されている。また、各ワイヤビーム18の前記回曲成形的では、前記固定板8に貫通固定されており、その先端側は、前述のように各ワイヤ挿通板19、20のガイド孔19a、20aに遊動可能に挿通されている。

これら各ワイヤビーム18は、導電性を有する 中実材で形成されており、その先端および基端を 除き、図示しない電気絶縁材で絶縁被覆され、各 ワイヤビーム18の基端部には、接続用チューブ 21を介してリード線22が接続されている。

一方、前記枠体3と固定板8との間には、固定

板8を回路基板2側に常時押圧付勢するコイルスプリング23が介装されている。そして、このコイルスプリング23により、各ワイヤビーム18のストロークおよび接触圧が得られるようになっている。

次に本実施例の作用について説明する。

回路基板2の測定、検査に際しては、取付けベース1を回路基板2に対し接近する方向に相対移動させる。すると、遂には多数本の各ワイヤピーム18の先端が回路基板2の各検査点に接触し、その反力により、各ワイヤピーム18はガイド板10と固定板8との間で鋭むことになる。

ところで、ガイド板10と固定板8との間には 掘み防止板9が配されているので、従来のワイヤ ピームに比較してその焼み量は少ない。このため、 各ワイヤピーム18は、その先端のバラ付きが吸 収される程度(0.1m以内)までは焼むが、そ れ以上の焼みは阻止される。

各ワイヤピーム18の先端のバラ付きが吸収された状態から、さらに収付けベース1を相対移動



させると、コイルスプリング23が縮小し始め、 間定板8、縮み防止板9、およびガイド板10が、 軸体5と共に第1図において上方に相対的に移動 する。そしてこれにより、第1図に示すストロー ク』が得られるとともに、所定の接触圧が得られ る。

イド板10を軸体5とともに枠体3から取外し、 ワイヤビーム18の配列が異なるものと交換する ことにより、検査点が異なる被検査体も容易に検 査できる。

第4図ないし第6図は、本考案の第2実施例を示すもので、枠体3に取付けられる可動部の構造を変更したものである。

すなわち、取付けベース1の開口部1a位置に 固定された枠体3の上面四隅部には、4本の軸体 25が取付けベース1の相対移動方向にスライド 可能に掃通配置されており、各軸体25の上端部 には、前記第1実施例と同様、抜け止めプロック がピス7を介し着脱可能に取付けられている。

前記輸体25は、輸方向中央部に太径部25 a が一体に設けられており、その直下位置には固定 板8が装着され、また、各軸体25の下端部には、 各軸体25に螺装されたビス11を介してガイド 板10が固定されている。すなわち、本実施例に おいては、前記第1実施例の撓み防止板9は省略 されている。



なお、その他の点については前記第1実施例と 基本的には同一構成となっている。

上記構成において、取付けベース1を回路基板 2に対し相対移動させ、ガイド板10を回路基板 2に接触させてストローク』 だけ移動させるま では、各ワイヤビーム18の先端はワイヤ挿通板 20のガイド孔20 a内に位置しているので、ワイヤピーム18の先端を保護することができる。 そして、ストローク調節筒26が固定板8に接触 した後は、コイルスプリング23が縮小作動する ので、前記第1実施例と同様の効果が期待できる。

なお、本実施例では、前記第1実施例における 携み防止板9は省略されているが、固定板8とガイド板10との間隔を適当な値に設定することに より、各ワイヤピーム18の機み量を制限でき、 支陣はない。

第7図ないし第9図は、本考案の第3実施例を 示すもので、コイルスプリング23, 27を前記 第2実施例のように同軸に配置せず、コイルスプ リング23をコイルスプリング27よりも外側に 配置してコイルスプリング23の交換をより容易 にしたものである。

すなわち、取付けベース1の閉口部1 a の位置 に固定された枠体3の上面四隅部には、4本の軸 体30が取付けベース1の相対移動方向にスライ ド可能に挿通配置されており、各軸体30の下端



部には、ピス31を介して固定板8が固定されている。そして、この固定板8と枠体3との間には、ワイヤピーム18にストロークと接触止を与えるためのコイルスプリング23が介装されている。

一方、前記固定板8の中央側4箇所には、4本の軸体32が取付けベース1の相対移動方向にスライド可能に挿通配置されており、これら各軸体32には、ストローク調節筒33が装着されて34を介してガイド板10が固定されれている。 そのガイド板10と固定板8との間には、ガイド板10にワイヤビーム18のプロテクタとしての機能を持たせるためのコイルスプリング27が介装されている。

前記コイルスプリング23は、第7図に示すようにコイルスプリング27の位置よりも外側に位置しており、これによりコイルスプリング23を容易に着脱交換できるようになっている。なお、その他の構成および作用については、前記第2実施例と同一となっている。

この実施例では、コイルスプリング23がコイルスプリング27よりも外側に位置しているので、コイルスプリング23の看脱交換をより容易なものとすることができる。

第10図は、本考案の第4実施例を示すもので、 構造を簡略化、小型化して通常のスプリングプロ ープ40と同時に使用できるようにしたものであ る。

すなわち、取付けペース1の閉口部1a位置には、4本のガイド軸41が普脱可能に立設されており、これら各ガイド軸41には、固定板8がスライドガイド筒42を介してスライドガイド筒42を介してスライドガイド筒42と前記ガイド軸41の頭部との間には、固定板8を第10図の下方に常時押圧するコイルスプリング23により、各ワイヤビーム18に所定のストロークと接触圧とが与えられるようになっている。

前記固定板8の第10図における下面側には、 4本の連結軸43を介してガイド板10が固定さ



れており、各ワイヤビーム18は、このガイド板 10と固定板8との間に生じるわずかな鍵み り先端間のバラ付きが吸収されるとともに、なり イヤビーム18がさらに大きな力で図示しない がおようにコイルスプリング23が縮りに 大きなガイドも41にそって第10図において でしたスライドし、これにより前述のようには でしている。なお、その他の点については前記第1 実施例と同一構成となっている。

この実施例では、コイルスプリング23を取付けべース1の第10図における上面側に配することにより、ガイド板10周りの構造が簡素化されて小型化が可能となる。このため、被検査面が小さく稠密状態にある箇所へも対応できるとともに、実装基板上の1C部品と通常のスプリングプローブ40による回路部分の検査とを同時に行なうことが可能となる。



#### [考案の効果]

以上説明したように、本考案は、各ワイヤピームのストロークおよび接触圧を、ワイヤピームとは別のスプリングにより得るようにしているので、大きなストロークおよび高接触圧が得られるとともに、その調節幅を大きくとって汎用性に富んだプローブアッセンブリ装置を得ることができる。

また、各ワイヤピームは、その先端間のバラ付きを調節する程度以上には挽まないため、ワイヤピームが被検査体の検査点に垂直に接触し、接触圧にバラ付きが生じたり、接触点がずれたりすることがなく、信頼性の高い測定、検査結果が得られる。

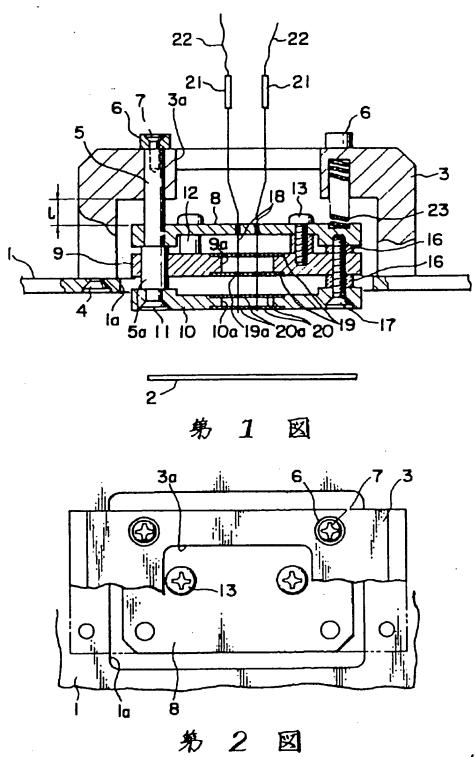
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の第1実施例を示す部分断面図、第2図は第1図の一部破削平面図、第3図は第1 図の部分破断側面図、第4図は本考案の第2実施 例を示す第1図相当図、第5図は第4図の一部破削平面図、第6図は第4図の部分破断側面図、第



1 …取付けベース、2 …回路基板、3 …枠体、5, 25, 30, 32…軸体、8 … 間定板、10 … ガイド板、18 … ワイヤビーム、20 … ワイヤが通板、20 a … ガイド孔、23, 27 … コイルスプリング、41 … ガイド軸、42 … スライドガイド筒、1, 11 … ストローク。

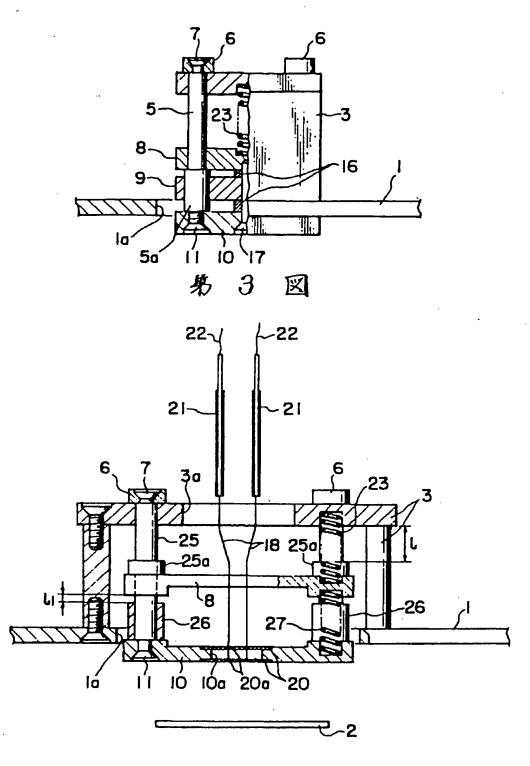
出願人代型人 佐 藤 一 雄



9:,6

中門 -152271 実用析案登録出願人 株式会社模尼製作所 上 紀 代 門 人 佐 藤 一 雄

# 公開実用平成 1-152271 <sup>1-</sup>

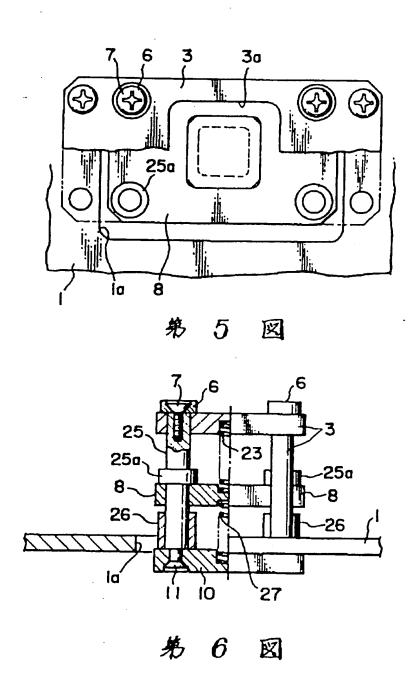


第 4 図

933

实際1:15227

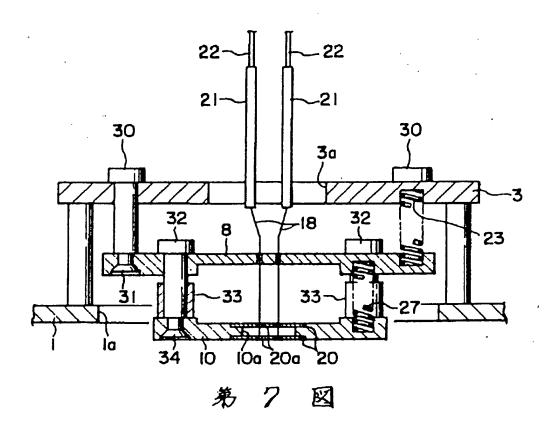
実用新家登録出職人 株式会社機尼製作所 上記代 N 人 佐 藤 一 雄

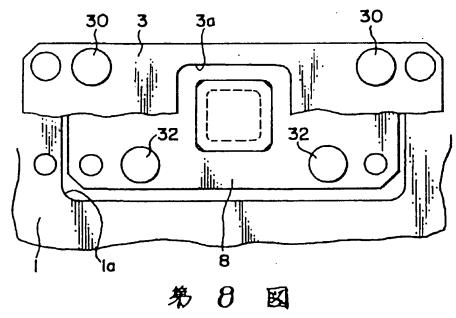


អូផូម

実開1 15327]

実用新案要採出職人 株式会社货尼瑟作历 上 起 代 观 人 佐 藤 一 雄

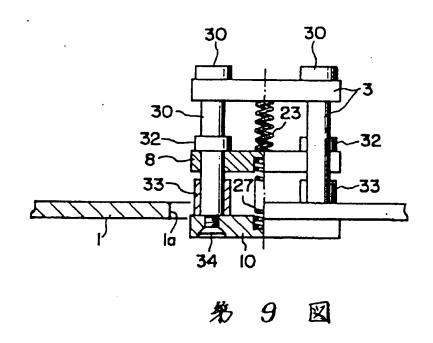


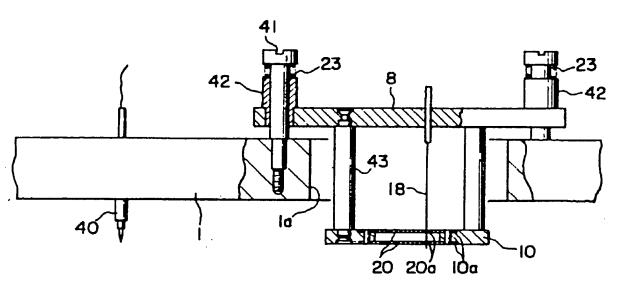


944

実開1 15227

安用新案型採出關人 株式会社战၊思想作所 上 紀 代 用 人 佐 藤 一 雄





第 10 図

942

実開[-15927]

大用新案型从出版人 株式会社模尼製作所 上 紀 代 理 人 佐 藤 一 雄